騒音計のランダム入射及び拡散音場校正方法	Ｃ1508
照度計　第１部：一般計量器	Ｃ1609―１
サーミスタ測温体	Ｃ1611
電気絶縁材料の耐トラッキング性試験方法―回転円板浸せき試験	Ｃ2137
電気用セルロース紙―第１部：定義及び一般要求事項	Ｃ2300―１
電気用セルロース紙―第２部：試験方法	Ｃ2300―２
電気用セルロース紙―第３―１部：個別製品規格―絶縁紙	Ｃ2300―３―１
電気用プレスボード及びプレスペーパー―第１部：定義及び一般要求事項	Ｃ2305―１
電気用プレスボード及びプレスペーパー―第２部：試験方法	Ｃ2305―２
電気用プレスボード及びプレスペーパー―第３―１部：個別製品規格―プレスボード	Ｃ2305―３―１
電気用バルカナイズドファイバー―第１部：定義及び一般要求事項	Ｃ2315―１
電気用バルカナイズドファイバー―第２部：試験方法	Ｃ2315―２
電気用バルカナイズドファイバー―第３―１部：個別製品規格―平板	Ｃ2315―３―１
電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルム	Ｃ2318
電気用非セルロース紙―第１部：定義及び一般要求事項	Ｃ2323―１
電気用非セルロース紙―第２部：試験方法	Ｃ2323―２
電気用非セルロース紙―第３―３部：個別製品規格―アラミド紙	Ｃ2323―３―３
医用接地センタボディー及び医用接地端子	Ｃ2808
電気用硬アルミニウム線	Ｃ3108
巻線個別規格―第２部：クラス130の融着層付きはんだ付け可能ポリウレタン銅線	Ｃ3215―２
巻線個別規格―第４部：クラス130のはんだ付け可能ポリウレタン銅線	Ｃ3215―４
巻線個別規格―第54部：クラス155のポリエステル銅線	Ｃ3215―54
巻線試験方法―第１部：全般事項	Ｃ3216―１
巻線試験方法―第３部：機械的特性	Ｃ3216―３
高圧機器内配線用電線	Ｃ3611
浮動充電用サイリスタ整流装置	Ｃ4402
品質評価システム―第２部：電子部品及び電子パッケージのための抜取検査方式の選択及び活用（統計的工程品質限界の評価手順）	Ｃ5005―２
電子機器用固定コンデンサ―第３部：品種別通則：表面実装用固定タンタル固体（ＭｎＯ２）電解コンデンサ	Ｃ5101―３
電子機器用固定コンデンサ―第３―１部：ブランク個別規格：表面実装用固定タンタル固体（ＭｎＯ２）電解コンデンサ　評価水準ＥＺ	Ｃ5101―３―１
電子機器用固定コンデンサ―第４―１部：ブランク個別規格：アルミニウム非固体電解コンデンサ―評価水準ＥＺ	Ｃ5101―４―１
電子機器用固定コンデンサ―第４―２部：ブランク個別規格：アルミニウム固体（ＭｎＯ２）電解コンデンサ―評価水準ＥＺ	Ｃ5101―４―２
電子機器用固定コンデンサ―第18―１部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム固体（ＭｎＯ２）電解コンデンサ―評価水準ＥＺ	Ｃ5101―18―１
電子機器用固定コンデンサ―第18―２部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム非固体電解コンデンサ―評価水準ＥＺ	Ｃ5101―18―２
電子機器用固定コンデンサ―第20―１部：ブランク個別規格：表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィルム直流コンデンサ　評価水準ＥＺ	Ｃ5101―20―１
電子機器用固定コンデンサ―第21部：品種別通則―表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類１	Ｃ5101―21
電子機器用固定コンデンサ―第21―１部：ブランク個別規格：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類１　評価水準ＥＺ	Ｃ5101―21―１
電子機器用固定コンデンサ―第22部：品種別通則―表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類２	Ｃ5101―22
電子機器用固定コンデンサ―第22―１部：ブランク個別規格：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類２　評価水準ＥＺ	Ｃ5101―22―１
電子機器用固定コンデンサ―第26部：品種別通則―固定アルミニウム固体（導電性高分子）電解コンデンサ	Ｃ5101―26
電子機器用固定抵抗器―第９部：品種別通則：個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器	Ｃ5201―９
電子機器用固定抵抗器―第９―１部：ブランク個別規格：個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器―評価水準ＥＺ	Ｃ5201―９―１
低圧サージ防護デバイス用部品―第311部：ガス入り放電管（ＧＤＴ）の要求事項及び試験回路	Ｃ5381―311
低圧サージ防護デバイス用部品―第312部：ガス入り放電管（ＧＤＴ）の選定及び適用基準	Ｃ5381―312
電子機器用コネクター製品要求事項―第１部：品目別通則	Ｃ5401―１
電子機器用コネクター第２部：品種別通則―丸形コネクター品質評価付	Ｃ5401―２
電子機器用コネクター第２―001部：丸形コネクター品質評価付―ブランク個別規格	Ｃ5401―２―001
電子機器用コネクター第３部：品種別通則―角形コネクター品質評価付	Ｃ5401―３
電子機器用コネクター第３―001部：角形コネクター品質評価付―ブランク個別規格	Ｃ5401―３―001
電子機器用コネクター試験及び測定―第２―５部：導通及び接触抵抗試験―試験２ｅ：コンタクトディスターバンス	Ｃ5402―２―５
電子機器用コネクター試験及び測定―第４―１部：電圧ストレス試験―試験４ａ：耐電圧	Ｃ5402―４―１
電子機器用コネクター試験及び測定―第７―１部：衝撃試験（可動形コネクタ）―試験７ａ：自由落下（繰返し）	Ｃ5402―７―１
電子機器用コネクター試験及び測定―第８―１部：静的な力試験（固定形コネクタ）―試験８ａ：静的な力，横方向	Ｃ5402―８―１
電子機器用コネクター試験及び測定―第９―１部：耐久試験―試験９ａ：機械的動作	Ｃ5402―９―１
電子機器用コネクター試験及び測定―第10―４部：インパクト試験（可動形部品），静的負荷試験（固定形部品），耐久試験及び過負荷試験―試験10ｄ：電気的過負荷（コネクタ）	Ｃ5402―10―４
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―７部：耐候性試験―試験11ｇ：混合ガス流腐食	Ｃ5402―11―７
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―14部：耐候性試験―試験11ｐ：単一ガス流腐食	Ｃ5402―11―14
電子機器用コネクター試験及び測定―第13―１部：機械的動作試験―試験13ａ：結合力及び離脱力	Ｃ5402―13―１
電子機器用コネクター試験及び測定―第14―２部：封止（気密性）試験―試験14ｂ：封止（気密性）―微小エアリーク	Ｃ5402―14―２
電子機器用コネクター試験及び測定―第14―４部：封止（気密性）試験―試験14ｄ：浸せき―防水	Ｃ5402―14―４
電子機器用コネクター試験及び測定―第14―５部：封止（気密性）試験―試験14ｅ：浸せき（減圧）	Ｃ5402―14―５